Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/602,566	SEWELL, MARC T. BURTON	
Examiner	Art Unit	

Blake E. Betz

2672

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		<u> </u>		
	<u> </u>	:		
-				
		:		
		:		
		·		
		; ;		
		:		
		:		

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
	*			
	:			
	,			
	• •			
	: :			
	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
Visio 2000 user guide	12/2/2004	88	
Microsoft Paint user guide	12/2/2004	BB	
EZFlow user guide	12/2/2004	вв	